DELPHION

TOR-103US







RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Leg Ont Work Files Served Searches My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwei

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work

View: INPADOC | Jump to: Top

JP01262427A2: METHOD AND INSTRUMENT FOR MEASURING ULT

RAY OF SUNLIGHT

[♀]Country:

JP Japan

Α

KOIKE FUMIO:

KATO ATSUYUKI;

KAWAI KENJI;

YAMATAKE HONEYWELL CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

1989-10-19 / 1988-04-13

Number:

JP1988000091161

§IPC Code:

G01J 1/42; A61N 5/06;

Priority Number:

1988-04-13 JP1988000091161

PURPOSE: To calculate the energy quantity of the UV rays harmful to the human body by detecting quantity of the received irradiation light in the prescribed wavelength range contained in the sunlight and calculating the specific quantity of the rays in a specific

wavelength range.

CONSTITUTION: A sensor element 1 transmits the output signal corresponding to the quantity of the received light to a signal processing circuit 10 when the element 1 receives the irradiation light in the prescribed wavelength range in the sunlight. The electric signal subjected to signal processing is inputted to a miroprocessor 13. The microprocessor 13 calculates the energy quantity of the UV A wave or UV B wave or the total UV quantity by the computation equation stored in a memory 14. The microprocessor 13 compares the energy quantity of the UV A wave or B wave or the total UV quantity determined by the computation with the threshold value set by a threshold value setting mechanism 15. An alarm signal is outputted to a display part 16 and an alarm 17 when the respective energy quantities or the total UV quantity exceeds the threshold value. The energy quantity of the UV rays harmful to the human body is thereby calculated.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

None

None

Info:

https://www.delphion.com/details?pn=JP01262427A2













Copyright © 1997-2005 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-262427

@Int. Cl. 4

庁内整理番号 識別記号

43公開 平成1年(1989)10月19日

G 01 J A 61 N 1/42 5/06 A-7706-2G C-7831-4C

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全7頁)

太陽光の紫外線測定方法およびその装置 60発明の名称

> 顧 昭63-91161 ②符

願 昭63(1988) 4月13日 22出

文 雄 小 池 個発 明 者

神奈川県藤沢市川名1丁目12番2号 山武ハネウエル株式

会社藤沢工場内

神奈川県藤沢市川名1丁目12番2号 山武ハネウエル株式 之 @発 明 者 加 藤 淳

会社藤沢工場内

神奈川県藤沢市川名1丁目12番2号 山武ハネウエル株式 司 烟発 明 者 川井 健

会社藤沢工場内

山武ハネウエル株式会 の出願 人

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

7+

弁理士 田澤 外2名 個代 理 人 博昭

明細書

1. 発明の名称

太陽光の紫外線測定方法およびその装置

2. 特許請求の範囲

- (1)太陽光に含まれた所定波長範囲の照射光を受 光して該受光量を検出し、該受光量から特定波長 範囲内の特定光線量を演算により算出し、かつ、 この特定光線量から人体に有害な紫外線エネルギ - 畳を算出することを特徴とする太陽光の紫外線 测定方法。
- (2)上記照射光は太陽光中の可視光であり、上記 特定光線は太陽光中の紫外線である請求項1記載 の太陽光の紫外線測定方法。
- (3)上記照射光が所定波長範囲内の紫外線であり、 上記特定光線は特定波長範囲内における波長の長 い紫外線または波長の短い紫外線である請求項1 記載の太陽光の紫外線測定方法。
- (4)上記照射光は太陽光中の可視光であり、上記 特定光線は特定波長範囲内における波長の長い紫 外線または波長の短い紫外線である請求項1記載

の太陽光の紫外線測定方法。

- (5) 太陽光中の所定波長範囲内の照射光を受光し て該受光量に応じた電気信号を出力するセンサ素 子と、このセンサ素子の出力信号を入力して信号 処理を行う信号処理回路と、この信号処理回路か らの入力信号により上記受光量から特定光線量を 演算により求め、求められた特定光線量から人体 に有害な紫外線エネルギー量を算出する演算回路 とを備えた太陽光の紫外線測定装置。
- (6) 上記演算回路は、算出した有害繋外線エネル ギー量が設定値に達した時点で警報を発する警報 手段を備えている請求項5記載の太陽光の紫外線 测定装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、例えば日光浴などの際に太陽光に 含まれた有害紫外線量を検出する太陽光の紫外線 測定方法およびその装置に関するものである。

【従来の技術】

地表に到達する太陽光のうち、波長290nm

以下の紫外光は、地表から高度25km前後の成層圏内のオゾンに吸収されるため、地表に降り注ぐ太陽光は波長290nm以上の光である。

ところが、最近、調髪用や殺虫剤のスプレー類、冷蔵庫等の冷媒、半導体加工の洗浄剤などに多用されているフロンガス(弗素、塩素を含む有機化合物、例えばフロン13(CclF。)、フロン14(CF。)、フロン23(CHF。)等)が成層圏に蓄積してオゾン層を破壊し、地上に降り注ぐ波長の短い紫外線量を増加させる恐れがあることが指摘されている。

太陽光中の紫外線が人体に与える悪影響としては、UV-A(波長315~400nm)による皮膚の色素沈着やUV-B(波長280~315nm)による皮膚の紅斑、眼炎(結膜炎、角膜炎)等が既に知られており、上記紫外線量の増加は大きな問題となりつつある。

このような問題に対処する防衛策の一つとして、 太陽光を浴びる際に各自が自己の受ける繋外線量 を把握する方法が考えられる。

該受光量を検出し、該受光量から特定波長範囲内 の特定光線量を演算により算出し、この特定光線 量から人体に有害な紫外線エネルギー量を算出す るものである。

なお、上記照射光は太陽光中の可視光、または 所定波長範囲内の紫外線であってもよく、また、 上記特定光線量は太陽光中の紫外線であり、この 紫外線は波長の長い紫外線または波長の短い紫外 線であってもよく、その何れの場合であっても同 様の効果が得られる。

また、この発明に係る紫外線測定装置は、太陽光中の所定波長範囲内の照射光を受光して該受光量に応じた電気信号を出力するセンサ素子の出力信号を入力して信号処理回路と、この信号処理回路と、で行力信号により上記受光量から特定光線量を応うなり、成がある。更に、この演算回路は、流算により算出した紫外線エネルギー量が予め設定されたり算出した紫外線エネルギー量が予め設定された

そして、この方法による場合、現状では紫外線 量を把握するにあたり本格的な計測用の紫外線測 定装置を使用せざるを得ない。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の計測用の紫外線測定装置は、その取り扱いが非常に面倒であり、日常生活では使用に適さず、更に検出した紫外線量が人体に悪影響を与えるものであるか否かの判断を利用者自ら行わなければならないという問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、日光浴などの際における太陽 光に含まれた特定光線量を容易に検出でき、この 特定光線量から皮膚に悪影響を及ぼす紫外線エネ ルギー量を容易に算出することができ、それによって皮膚の損傷を未然に防止できる太陽光の紫外 線測定方法およびその装置を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

この発明に係る太陽光の紫外線測定方法は、太 陽光に含まれた所定波長範囲の照射光を受光して

閾値に達した時点で警報を発する警報手段を備え ている。

【作:用】

この発明の紫外線測定方法では、太陽光に含まれた所定波長範囲の照射光を受光することにより該受光量が検出され、この受光量に基づく演算を行って特定波長範囲内の特定光線量が算出され、かつ、この特定光線量から人体に有害な紫外線エネルギー量が算出される。

めるれば、過剰日光浴による皮膚の損傷が未然に 防止できる。

【実施例】

以下、この発明の一実施例を図面に基づいて説明する。第1回はこの発明の一実施例による紫外線測定装置のシステムプロック図、第2図は紫外線センサ素子の振略的な側面図である。

図において、1は太陽光に含めれた紫外線の所定波長領域(290~400nm)の光にのみ感度を有するセンサ素子であり、ある波長範囲の紫外線のみを透過させる紫外線透過フィルタ2と、この紫外線透過フィルタ2を透過した紫外線に感度のある半導体受光素子3とからなっている。この半導体受光素子3としては、例えばシリコン系の太陽電池や化合物半導体フォトダイオード等が用いられる。

従って、上記センサ素子 1 は、太陽光中の所定 波長範囲の紫外線(照射光)を受光することによ り、その紫外線の照度(強さ)に応じた電気信号 を出力する。

E. を加算し、これに時間 t を乗じて更に係数 k i をかける下記(1) 式。

$$E = k$$
, \cdot t Σ E \cdot \cdot \cdot (1)

この(1) 式によって紫外線エネルギー量 J / c m^{*} を求める。

B変換の場合は、パルスのカウント値に1パルス相当分のエネルギー量k。を乗じることで紫外線エネルギー量J/cm²を求める下記(2) 式。

また、上記マイクロプロセッサ13は、上記A/D変換器12からの入力信号に基づいて特定紫外線エネルギー量(特定波長の特定光線量)の演算をも行う。

ここで、太陽光中の紫外線について説明する。 太陽光中の紫外線は、第3図に示す太陽光スペクトルのうち、波長290nm~400nm範囲 (所定波長範囲)の光であり、この紫外線は更に上記所定波長範囲内における波長の短い290nm~320nm範囲の紫外線B波(特定光線量)と、波長の長い320nm~400nm範囲の紫 10は上記センサ素子1の出力信号を入力して信号処理を行う信号処理回路で、上記センサ索子1の出力信号を入力して増幅する増幅器11と、この増幅器11からの出力信号をA/D変換するA/D変換器12とからなっている。このA/D変換器12は、次に述べるA変換またはB変換の何れを行うものであってもよい。

A変換:nビットのA/D変換器 1.2を使用し、 一定時間 t ごとに n ビットの瞬時値信号 を出力する。

B変換;増幅器11からの入力信号を積分し、一 定のエネルギー量に達した時点で1パル ス出力する。

13は上記A/D変換器12でデジタル化された信号を入力し、この入力信号を演算によって整外線エネルギー量に変換するマイクロプロセッサ (演算回路)であり、このマイクロプロセッサ1 3は、上記A変換またはB変換に対応した何れかの演算を行うもので、その演算式を次に述べる。

A変換の場合は、各瞬時値EI.E.E.

外線 A 波(特定光線量)とに分けられる。そして、 かかる太陽光中の紫外線量は、例えば1971年 の国際照明委員会によって下記の表で示すように 決定されている。

麦

	波長範囲	太陽光中の割合
全紫外線量	290 ~ 400nm	約6.1%
紫外線A波	320 ~400nm	約5.6%
紫外線 B 波	290 ~ 320nm	約0.5%

このような太陽光中の紫外線量の割合は、測定環境や測定条件によって変化するが、全紫外線量に対する紫外線 A 波の割合あるいは紫外線 B 波の割合、さらに紫外線 A 波と B 波の比率は場所に関係なくほぼ一定である。

従って、例えば全紫外線量と紫外線B波量との 関係は第4図に示すような関係にあり、全紫外線 量をモニターしてその値から紫外線B波量を下記 の演算式(3)で算出することができる。即ち、全 紫外線量を×(J/cm²)、紫外線B波量をy (J/cm²)とすると、近似式 y=2.19×10²x² +3.12×x-1.06×10²··(3) で紫外線 B 波量が求められる。

なお、このような紫外線量の算出は、上記(3) 式以外に次のような方法で行うこともできる。

- (a) 紫外線 A 波量をモニターし、紫外線 B 波量を 滴算により算出する方法。
- (b) 紫外線 B 波量をモニターし、紫外線 A 波量を 油算により算出する方法。
- (c) 全紫外線量と紫外線A波をモニターし、両者の差から紫外線B波を算出する方法。
- (d) 全紫外線量と紫外線B波をモニターし、両者の差から紫外線A波を算出する方法。

そこで、この発明の実施例においては、上記マイクロプロセッサ 1 3 が上記(3) 式をも演算するものとして説明する。

第1図に戻って、14は上記演算式(1)~(3)を予め記憶させたメモリ、15は閾値設定機構であり、この閾値設定機構15によって、利用者の皮膚が肌色に応じて上記紫外線A波およびB波を

許容し得る閾値(許容紫外線量)が予め設定される。

16は警報手段としての衷示部、17は同じく 警報手段としてのアラームであり、これらの表示 部16およびアラーム17は、上記マイクロプロセッサ13による演算結果の紫外線エネルギー量 J/cm²が上記閾値に達した時点における上記 マイクロプロセッサ13の出力信号を入力して作 動する。18は上記表示部16のクリアスイッチ および上記アラーム17のストップボタン等を有 して警報状態の解除および初期状態への復帰を行 う機能設定機構、19はクロック機構、20は太 B光紫外線検出回路の電源である。

次に動作について説明する。

日光浴などの際に利用者は電源20を投入し、 かつ閾値設定機構15を操作して自らの皮膚質に 対応した関値を設定する。

この状態において、センサ素子 1 が太陽光を受 光するが、この場合、センサ素子 1 は紫外線透過 フィルタ 2 を透過した所定波長の紫外線を受光し、

その受光量 (紫外線照度) に応じた電気信号を信 号処理回路10に出力することにより、この信号 処理回路10で信号処理される。その信号処理さ れた電気信号をマイクロプロセッサ13は入力す る。これにより、マイクロプロセッサ13は、メ モリ14に記憶された演算式により、 紫外線 A 波 エネルギー量または紫外線B波エネルギー量ある いは全紫外線量を算出する。例えば、センサ素子 1が290~400 n m 波長の全勢外線量を検出 した場合、マイクロプロセッサ13は(3) 式を実 行することにより、紫外線B波エネルギー量 y (J/cm²) が求められる。また、上記マイ クロプロセッサ13で紫外線A波エネルギー量2 を求めることもでき、この場合は、Z=x-yな る演算式をメモリ14に予め記憶させておけばよ い。そして、上記マイクロプロセッサ13は、上 述のような演算で求められた紫外線A波または紫 外線 B 波のエネルギー量あるいは全紫外線量を、 閾値設定機構 1.5 で設定された閾値と比較し、上 記各エネルギー量あるいは全紫外線量が上記閾値

を越えた時、表示部16およびアラーム17に警報信号を出力する。これにより、表示部16にエネルギー量が表示されると共に、アラーム17が警報を発する。この警報で日光浴をやめれば、皮膚の損傷(紅斑、水疱、色素沈着によるシミ、ソバカス)を未然に防止することができる。

以上は、センサ素子1が太陽光中の所定波長範囲の紫外線を受光して該受光量に応じた電気信号を出力することにより、マイクロプロセッサ13が受光紫外線エネルギー量を演算してその結果の算出値が関値を越えた時に警報信号を出力する場合であるが、この発明は太陽光中の可視光線によって人体に有害な紫外線エネルギー量を算出する方法をとることもできる。この場合、センサ素子1は太陽光中の可視光線領域にある波長範囲(例えば400~700nm)の光にのみ溶度を有する可視光線センサ素子とする。

ここで、太陽光のスペクトルについて第3図を 参照して再度述べると、太陽光中には、上述した 400nm以下の波長範囲にある紫外線のほかに、 400 nm~780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光と、780 nmの可視光が約52%、赤外光が約42%である。このように、可視光は紫外線に比べて光量が可成り多いため、紫外線よりも容易に検出することができる。そして、可視光線量の出は場所に関係なく略一定の関係を示す。例えば、太陽光中の可視光量(400 nm)の関係は第5図に示すような関係にあり、可視光線量をx(J/cm²)とすると、紫外線量y(J/cm²)は、

y = 0. 136×x-0.292···(4) の関係式で近似的に求めることができる。

また、全紫外線量と紫外線 A 波量の関係あるいは全紫外線量と紫外線 B 波量の関係も、第 4 図に基づいて説明した(3) 式で表すことができる。

従って、上記(3) および(4) 式をメモリ14に 予め記憶させておけば、上記可視光線センサ素子 1で受光した可視光線量に基づいてマイクロプロセッサ13が上記(4) 式を実行することにより、紫外線量y (J/cm²) が求められ、また、上記式(3) を実行することにより、紫外線 B 波量が求められる。そして、上述の場合と同様に、求められた紫外線エネルギー量を関値を比較し、この関値を上記紫外線エネルギー量が越えた時点でマイクロプロセッサ13から警報信号が出力されて表示部16およびアラーム17が動作する。

第6図にはこの発明を商品化する場合の具体例を示す斜視図であり、第6図(A)は携帯用置物形式、第6図(B)は腕時計式、第6図(C)は 帽子にピンまたはフック止め等で取付けられたバッチ式、第6図(D)は広告塔形式としたそれぞれの紫外線センサ本体25を示し、この紫外線センサ本体25内に第1図の紫外線センサ回路が組込まれ、かつ、その紫外線センサ本体25の表面にセンサ素子1の受光部(紫外線または可視光線透過フィルタ2)と関値設定機構(設定用摘子)15および表示部16、アラーム17、電源20

【発明の効果】

以上のように、この発明によれば、太陽光に含まれた所定波長範囲の照射光を受光し、該受光量に基づいて特定波長の特定光線量を演算により求め、この特定光線量から人体に有害な紫外線エネ

ルギー量を算出できるので、この算出された紫外 線エネルギー量を基に警報信号を取り出すことが でき、これによって、過剰日光浴による皮膚の損 傷を未然に防止できるという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

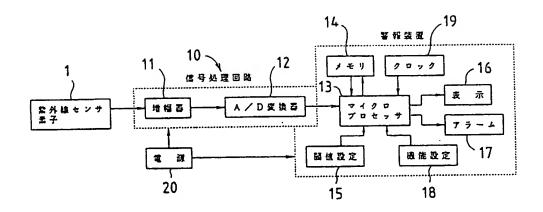
第1図はこの発明の一実施例による紫外線測定装置のシステムプロック図、第2図はセンサ素子の機略的な側面図、第3図は太陽光中の分光照射照度スペクトル図、第4図は全紫外線量と紫外線B波との関係を示す図、第5図は太陽光中の可視光線量と紫外線量の関係を示す図、第6図はこの発明を商品化する場合の具体例を示す斜視図である。

図において、1はセンサ素子、10信号処理回路、13はマイクロプロセッサ(演算回路)、16は表示部(警報手段)17はアラーム(警報手段)である。

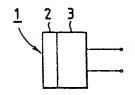
特 許 出 願 人 山武ハネウエル株式会社

代理人 弁理士 田 澤 博 昭

第 1 図



第2図



第4四

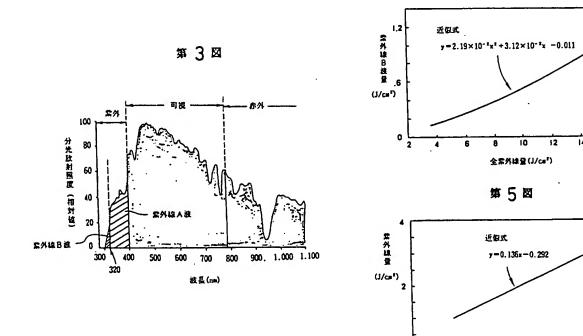
10

15 可視光線量(J/cm²)

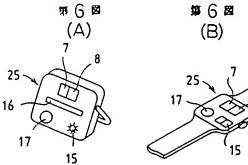
20

25

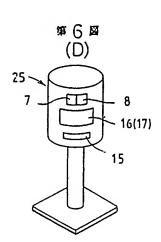
16



統 補 正 春 (方式) 63.8.10 年 月 日



第6図 (C) 7(8)



特許庁長官殿

1.事件の表示 特願昭 63-91161号

2. 発明の名称

太陽光の紫外線側定方法およびその装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住 所 名 称 (666) 山武ハネウエル株式会社

4.代 理 人 郵便番号 105 住 所 東京都港区西新橋1丁目4番10号 第3森ピル3階

(6647)弁理士 田澤博昭 電話 03(591)5095番

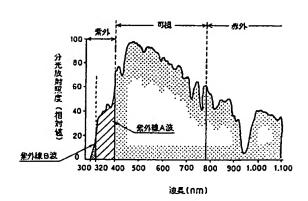
5. 補正命令の日付 昭和63年7月26日

6.補正の対象図 面

7. 補 正 の 内 容 別紙の通り第3図を補正する。



第3図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

□ OTHER: _____